测试平台介绍:

本套STM32测试程序使用的都是正点原子的开发板,具体说明如下:

开发板: MiniSTM32、Elite STM32、Explorer STM32F4、Apollo STM32F4/F7

MCU: STM32F103RCT6、STM32F103ZET6、STM32F407ZGT6、STM32F429IGT6

主频: 72M、72M、168M、180M(与以上MCU依次对应)

晶振: 8M、8M、8M、25M(与以上MCU依次对应)

接线说明:



图1. 模块引脚丝印图 (1脚为GND)

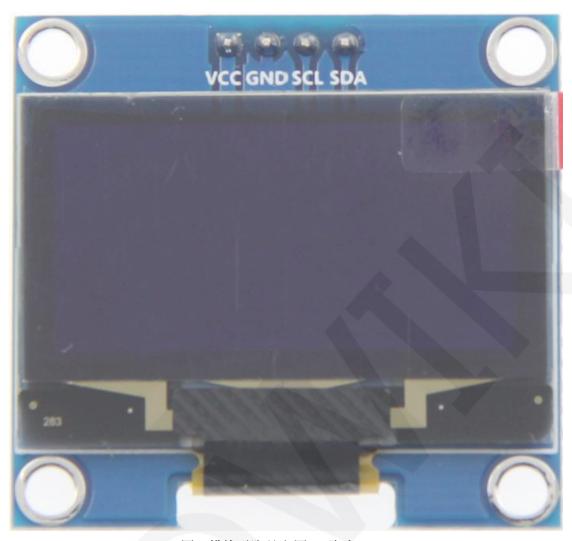


图2. 模块引脚丝印图 (1脚为VCC)

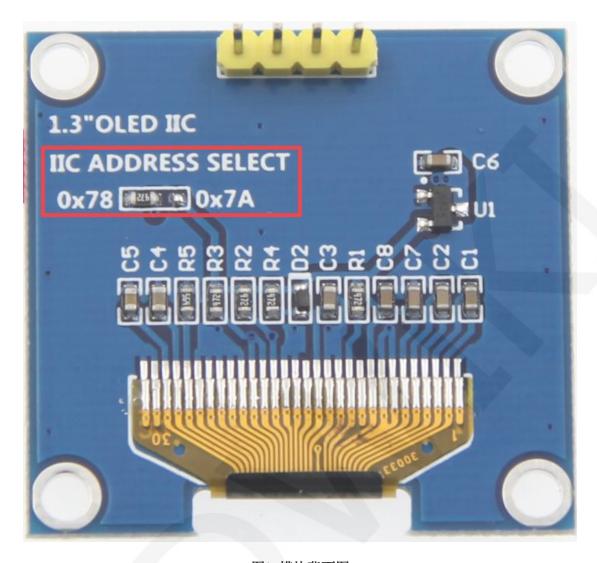


图3. 模块背面图

注意:

- 1、本模块支持IIC从设备地址切换(如图3红框内所示),具体说明如下:
 - A、焊接0x78一侧电阻,断开0x7A一侧,则选择0x78从设备地址(默认);
 - B、焊接0x7A一侧电阻,断开0x78一侧,则选择0x7A从设备地址;
- 2、硬件切换了IIC从设置地址,软件上也要做相应的修改,具体修改方法见以下IIC从设备地址修改说明;

STM32F103RCT6单片机测试程序接线说明				
序号	模块引脚	对应MiniSTM32开发板接线引脚	备注	
1	GND	GND	OLED电源地	

2	VCC	5V/3. 3V	OLED电源正(3.3V~5V)
3	SCL	PB13	OLED IIC总线时钟信号
4	SDA	PB15	OLED IIC总线数据信号

STM32F103ZET6单片机测试程序接线说明			
序号	引脚丝印	对应Elite STM32开发板接线引脚	备注
1	GND	GND	OLED电源地
2	VCC	5V/3.3V	OLED电源正(3.3V~5V)
3	SCL	PB13	OLED IIC总线时钟信号
4	SDA	PB15	OLED IIC总线数据信号

STM32F407ZGT6单片机测试程序接线说明			
序号	引脚丝印	对应Explorer STM32F4开发板接线引脚	备注
1	GND	GND	OLED电源地
2	VCC	5V/3. 3V	OLED电源正(3.3V~5V)
3	SCL	PB3	OLED IIC总线时钟信号
4	SDA	PB5	OLED IIC总线数据信号

	STM32F429IGT6单片机测试程序接线说明			
序号	引脚丝印	对应Apollo STM32F4/F7开发板接线引脚	备注	
1	GND	GND	OLED电源地	
2	VCC	5V/3.3V	OLED电源正(3.3V~5V)	
3	SCL	PF7	OLED IIC总线时钟信号	
4	SDA	PF9	OLED IIC总线数据信号	

CR2019-MI4586

例程功能说明:

- 1、本套测试程序适用于STM32F103RCT6、STM32F103ZET6、STM32F407ZGT6、 STM32F429IGT6这四种STM32单片机;
- 2、本套测试程序使用模拟IIC总线传输数据;
- 3、 请选择相应测试程序和开发板按照上述接线说明进行接线:
- 4、本套测试程序包含以下几个测试项:
 - A、主界面显示测试;
 - B、简单的黑白刷屏测试;
 - C、矩形绘制及填充测试;
 - D、圆形绘制及填充测试;
 - E、三角形绘制及填充测试;
 - F、英文显示测试;
 - G、数字和符号显示测试;
 - H、中文显示测试;
 - I、BMP单色图片显示测试;
 - J、 菜单显示测试;

IIC从设备地址修改说明:

1、打开程序中iic.h文件找到以下内容:

//定义IIC从设备地址 #define IIC_<mark>SLAVE_A</mark>DDR 0x78

2、对IIC_SLAVE_ADDR宏定义进行修改(默认为0x78):

例如改为0x7A,那么IIC从设备地址就是0x7A;